МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (ННГУ)

Институт информационных технологий, математики и механики Кафедра математического обеспечения и суперкомпьютерных технологий

Направление подготовки: «Прикладная математика и информатика» Магистерская программа: «Системное программирование»

Отчет по лабораторной работе
«Реализация метода обратного распространения ошибки для двуслойной
полностью связанной нейронной сети»

Выполнил:

студент гр. 381603м4 Волокитин В. Д.

Оглавление

Постановка задачи	3
Описание метода обратного распространения ошибки. Вывод математических формул	
Общая схема метода обратного распространения ошибки	7
Программная реализация	8
Результаты экспериментов	<u>g</u>

Постановка задачи

Цель работы

Цель настоящей работы состоит в том, чтобы изучить метод обратного распространения ошибки для обучения глубоких нейронных сетей на примере двуслойной полностью связанной сети (один скрытый слой).

Постановка задачи

Выполнение лабораторной работы предполагает решение следующих задач:

- 1. Изучение общей схемы метода обратного распространения ошибки.
- 2. Вывод математических формул для вычисления градиентов функции ошибки по параметрам нейронной сети и формул коррекции весов.
 - 3. Проектирование и разработка программной реализации.
 - 4. Тестирование разработанной программной реализации.
- 5. Подготовка отчета, содержащего минимальный объем информации по каждому этапу выполнения работы.

В процессе выполнения лабораторной работы предполагается, что сеть ориентирована на решение задачи классификации одноканальных изображений. Типичным примером такой задачи является задача классификации рукописных цифр. Именно ее предлагается использовать в качестве тестовой задачи на примере набора данных MNIST.

Метод обратного распространения ошибки разрабатывается, исходя из следующих предположений:

- 1. На входе сети имеется $w \times h$ нейронов, что соответствует разрешению изображения.
- 2. На выходе сети имеется k нейронов, что соответствует количеству классов изображений.
 - 3. Скрытый слой содержит *s* нейронов.
 - 4. В качестве функции активации на втором слое используется функция softmax.
 - 5. В качестве функции ошибки используется кросс-энтропия.

Описание метода обратного распространения ошибки. Вывод математических формул

Математическое объяснение метода. Постановка задачи оптимизации

Введём следующие обозначения:

- N количество входных нейронов;
- *М* количество выходных нейронов;
- К количество нейронов на скрытом слое;
- L количество обучающих примеров.

В качестве функции ошибки рассматривается кросс-энтропия:

$$E(w) = -rac{1}{L} \sum_{k=1}^{L} \sum_{j=1}^{M} y_{j}^{k} ln(u_{j}^{k}), y_{j}^{k} = 1 \leftrightarrow x^{k} \in j$$
 – му классу,

где $y^k=(y^k_j)_{j=\overline{1,M}}\in Y$ — множество обучающих примеров, а $u^k=(u^k_j)_{j=\overline{1,M}}$ — выход нейронной сети, полученный для входного примера $x^k=(x^k_i)_{i=\overline{1,N}}\in X$.

Будем рассматривать последовательный (стохастический) режим обучения. В этом режиме корректировка весов выполняется после предъявления каждого примера обучающей выборки.

Возьмём конкретный обучающий пример $x=(x_1,x_2,...,x_N),\ y=(y_1,y_2,...,y_M),$ $u=(u_1,u_2,...,u_M).$

Тогда имеем

$$E(w) = -\sum_{j=1}^{M} y_j \ln(u_j)$$

Обозначим $w_{is}^{(1)}$ — веса синаптических связей от входных нейронов к нейронам скрытого слоя, $w_{si}^{(2)}$ — от нейронов скрытого слоя к выходным нейронам.

Выходной сигнал нейрона скрытого слоя вычисляется как:

$$v_s = \varphi(f_s)$$
, где φ – функция активации на скрытом слое,

$$f_s = \sum_{i=0}^N w_{is}^{(1)} x_i$$
, $s = \overline{0,K}$ - взвешенная сумма входных сигналов.

Сигнал выходного нейрона определяется как:

$$u_j = h(g_j)$$
, где h - функция активации на выходном слое,

$$g_j = \sum_{s=0}^K w_{sj}^{(2)} v_s$$
, $j = \overline{1,M}$ — взвешенная сумма сигналов со скрытого слоя.

В качестве функции активации на последнем слое рассматривается softmax:

$$u_j = \frac{e^{g_j}}{\sum_{m=1}^M e^{g_m}}$$

Таким образом,

$$E(w) = -\sum_{j=1}^{M} y_j \ln(\frac{e^{g_j}}{\sum_{m=1}^{M} e^{g_m}}) = -\sum_{j=1}^{M} y_j (g_j - \ln \sum_{m=1}^{M} e^{g_j}),$$

$$g_j = \sum_{s=0}^{K} w_{sj}^{(2)} \varphi(\sum_{i=0}^{N} w_{is}^{(1)} x_i).$$

Задача обучения нейронной сети сводится к задаче оптимизации функции ошибки по всем синаптическим весам $E(w) \to min_w$.

Обратное распространение ошибки

Метод обратного распространения ошибки определяет стратегию выбора параметров сети *w* с использованием градиентных методов оптимизации.

Производная целевой функции по параметрам последнего слоя $w_{sj}^{(2)}$ вычисляется по следующей формуле:

$$\frac{\partial E(w)}{\partial w_{sj}^{(2)}} = \frac{\partial E}{\partial g_j} \frac{\partial g_j}{\partial w_{sj}^{(2)}},$$

$$\frac{\partial g_j}{\partial w_{sj}^{(2)}} = v_s,$$

В задачах классификации $\sum_{j=1}^{M} y_j = 1$, поэтому рассмотрим:

$$\begin{split} \delta_{j}^{(2)} &= \frac{\partial E}{\partial g_{j}} = -\frac{\partial}{\partial g_{j}} \Biggl[\sum_{j=1}^{M} y_{j} (g_{j} - \ln \sum_{m=1}^{M} e^{g_{j}}) \Biggr] = -(-y_{1} \frac{e^{g_{j}}}{\sum_{m=1}^{M} e^{g_{m}}} - \cdots - y_{j-1} \frac{e^{g_{j}}}{\sum_{m=1}^{M} e^{g_{m}}} + y_{j} \left(1 - \frac{e^{g_{j}}}{\sum_{m=1}^{M} e^{g_{m}}} \right) - y_{j+1} \frac{e^{g_{j}}}{\sum_{m=1}^{M} e^{g_{m}}} - \cdots - y_{M} \frac{e^{g_{j}}}{\sum_{m=1}^{M} e^{g_{m}}} \Biggr) = \\ \left(\sum_{j=1}^{M} y_{j} \right) \cdot \frac{e^{g_{j}}}{\sum_{m=1}^{M} e^{g_{m}}} - y_{j} = \frac{e^{g_{j}}}{\sum_{m=1}^{M} e^{g_{m}}} - y_{j} = u_{j} - y_{j}. \end{split}$$

$$\text{B итоге получаем } \frac{\partial E(w)}{\partial w_{s,j}^{(2)}} = \left(u_{j} - y_{j} \right) \cdot v_{s} = \delta_{j}^{(2)} \cdot v_{s}. \end{split}$$

Производная целевой функции по параметрам скрытого слоя $w_{is}^{(1)}$ вычисляется по формуле:

$$\frac{\partial E(w)}{\partial w_{is}^{(1)}} = \frac{\partial E}{\partial f_s} \frac{\partial f_s}{\partial w_{is}^{(1)}} = \delta_s^{(1)} x_i.$$

$$\frac{\partial E}{\partial f_s} = \sum_{j=1}^{M} \frac{\partial E}{\partial g_j} \frac{\partial g_j}{\partial v_s} \frac{\partial \varphi}{\partial f_s} = \frac{\partial \varphi}{\partial f_s} \sum_{j=1}^{M} \frac{\partial E}{\partial g_j} \frac{\partial g_j}{\partial v_s} = \frac{\partial \varphi}{\partial f_s} \sum_{j=1}^{M} \delta_j^{(2)} w_{sj}^2$$

В итоге имеем $\frac{\partial E(w)}{\partial w_{is}^{(1)}} = \frac{\partial \varphi}{\partial f_s} \left[\sum_{j=1}^M \delta_j^{(2)} w_{sj}^2 \right] \cdot x_i.$

Если функция активации на скрытом слое сигмоидальная $\varphi(f_s) = sigmoid(f_s)$, то

$$\frac{\partial \varphi}{\partial f_s} = (\varphi - \varphi^2).$$

Градиент имеет следующую структуру: $\frac{\partial E(w)}{\partial w_{si}^{(2)}} = \delta_j^{(2)} \cdot v_s$, $\frac{\partial E(w)}{\partial w_{is}^{(1)}} = \delta_s^{(1)} x_i$.

Согласно градиентным методам на каждом шаге r+1 обучения сети производится коррекция весов по следующим формулам:

$$w_{is}^{(1)(r+1)} = w_{is}^{(1)(r)} - \eta \frac{\partial E(w)}{\partial w_{is}^{(1)}},$$

$$w_{sj}^{(2)(r+1)} = w_{sj}^{(2)(r)} - \eta \frac{\partial E(w)}{\partial w_{sj}^{(2)}}.$$

где η – скорость обучения.

Общая схема метода обратного распространения ошибки

- 1. Инициализировать веса *w* случайными значениями.
- 2. $for\ eras = \overline{1,\ number_eras}$
- 3. $for i = \overline{0, w * h}$
- 4. Прямой проход нейронной сети в направлении передачи информации от входного сигнала к скрытому и к выходному слою сети.

Прямой проход:

Подать на вход x_i . Вычислить значения выходных сигналов нейронов скрытого слоя v_s , $s=\overline{0,K}$, K — количество нейронов на скрытом слое и значение производной функции активации на скрытом слое $\frac{\partial \varphi}{\partial f_s}$. Вычислить выходные сигналы нейронов последнего слоя u_i , $j=\overline{1,M}$, M — количество классов изображений.

$$x_i \to v_s, \frac{\partial \varphi}{\partial f_s} \to u_j$$

Обратный проход:

Вычисляются значения градиентов целевой функции.

$$for j = \overline{1, M}$$

$$\delta_j^{(2)} = u_j - y_j, \frac{\partial E(w)}{\partial w_{sj}^{(2)}} = \delta_j^{(2)} \cdot v_s$$

$$for s = \overline{0, K}$$

$$\delta_s^{(1)} = -\frac{\partial \varphi}{\partial f_s} \sum_{j=1}^M \delta_j^{(2)} w_{sj}^2 \ , \frac{\partial E(w)}{\partial w_{is}^{(1)}} = \delta_s^{(1)} x_i.$$

$$for по дугам$$

$$w_{is}^{(1)} = w_{is}^{(1)} - \eta \frac{\partial E(w)}{\partial w_{is}^{(1)}}$$
$$w_{sj}^{(2)} = w_{sj}^{(2)} - \eta \frac{\partial E(w)}{\partial w_{sj}^{(2)}}$$

5. Повторение этапов 3 - 5 до момента выполнения критериев остановки. В качестве критериев остановки используется число итераций метода (количество проходов number_epochs).

Программная реализация

Программная реализация метода обратного распространения ошибки была разработана на языке C(/C++) в соответствии с приведённым выше алгоритмом и выведенными формулами. Запуск программы производился в Microsoft Visual Studio 2012.

В проекте *MNIST* имеются следующие файлы:

- readHeader.h, readMNIST.cpp файлы, содержащие методы для чтения набора данных MNIST.
- *structures.h* заголовочный файл, содержащий объявление всех структур необходимых в программе.
- configuration.h, configuration.cpp файлы, содержащие функции для чтения конфигурационного файла config.txt.
- neuralNetwork.h, neuralNetwork.cpp файлы, содержащий все функции для нейронной сети с возможностью обучения методом обратного распространения ошибки.
- *main.cpp* тестовое приложение для классификации рукописных цифр на базе данных MNIST.

Результаты экспериментов

Было разработано приложение, позволяющее обучать и тестировать двухслойную нейронную сеть с использование набора данных MNIST.

В таблице 1 собраны результаты полученной ошибки.

Таблица 1. Результаты экспериментов

Число	Количество	Ошибка на	Ошибка на	Ошибка на сайте
нейронов	эпох	тренировочном	тестовом	http://yann.lecun.com/exdb/mnist/
скрытого		наборе	наборе	(возможны другие параметры
слоя				нейронной сети)
100	20	0.0074	0.0267	-
300	20	0.006	0.0226	0.016
300	15	0.009	0.0225	0.016
800	20	0.0057	0.0219	0.011